ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

«Оптико-электронные приборы и системы»

Оценочные материалы — это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача — обеспечить оценку уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

N _Ω π/ π	№ разде ла	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты поразделам)	Код конт- роли- руемой компетен- ции (или её части)	Этап формирования контролируемой компе- тенции (или её части)	Вид, метод, форма оценочного средства
1	2	Физические основы функционирования оптико— электронных приборов и устройств.	ОПК-3.1 ОПК-3.2	Лекционные, лабораторные и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра	Аналитический отчет по само- стоятельной рабо- те, результаты решения кон- трольных задач, ответы на тесто- вые задания, эк- замен
2	3	Координатно— чувствительные фотопри-емники	ОПК-3.1 ОПК-3.2	Лекционные, лабораторные и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра	Аналитический отчет по само- стоятельной работе, результаты решения контрольных задач, ответы на тестовые задания, экзамен
3	4	Оптико— электронные при- боры, устройства и системы	ОПК-3.1 ОПК-3.2	Лекционные, лабораторные и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра	Аналитический отчет по само- стоятельной рабо- те, результаты решения кон- трольных задач, ответы на тесто- вые задания, экзамен
4	5	Оптико— электронные си- стемы	ОПК-3.1 ОПК-3.2	Лекционные, лабораторные и самостоятельные занятия обу-	Аналитический отчет по само- стоятельной рабо-

		чающихся	В	течение	те, результаты
		учебного се	мес	тра	решения кон-
					трольных задач,
					ответы на тесто-
					вые задания,
					экзамен

2 Формы текущего контроля

Текущий контроль качества усвоения знаний студентами по дисциплине «Оптико—электронные приборы и устройства» проводится в виде проверки заданий, выполняемых самостоятельно и на лабораторных занятиях, а также экспресс — опросов и заданий по лекционным материалам и лабораторным работам. Учебные пособия, рекомендуемые для самостоятельной работы и подготовки к лабораторным занятиям обучающихся по дисциплине «Оптико—электронные приборы и устройства», содержат необходимый теоретический материал, задачи для решения и тестовые задания с возможными вариантами ответов по каждому из разделов дисциплины. Результаты решения задач и ответы на вопросы тестовых заданий контролируются преподавателем.

3 Формы промежуточного контроля

Формой промежуточного контроля по дисциплине является зачет. К зачету допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и настоящей программой. Форма проведения зачета — устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

4 Критерии оценки компетенций обучающихся и шкалы оценивания

Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах лабораторных занятий, а также самостоятельной работы оценивается по критериям шкалы оценок: «зачтено» – «не зачтено». Освоение материала дисциплины и контролируемых компетенций обучающегося служит основанием для допуска, обучающегося к этапу промежуточной аттестации – экзамену.

Целью проведения промежуточной аттестации (экзамена) является проверка общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом при изучении дисциплины.

Уровень теоретической подготовки определяется составом приобретенных компетенций, усвоенных им теоретических знаний и методов, а также умением осознанно, эффективно применять их при решении задач диагностики и анализа структуры, химического состава, оптических и электрофизических свойств поверхности твердого тела и микро- и наносистем на наноразмерном уровне.

Экзамен организуется и осуществляется, как правило, в форме собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования студента с экзаменатором, являются экзаменационный билет, содержание которого определяется ОПОП и Рабочей программой. Экзаменационный билет включает в себя, как правило, два вопроса.

Оценке на заключительной стадии экзамена подвергаются устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора.

Применяется четырехбальная шкала оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует шкале «компетенции студента полностью соответствуют требованиям Φ ГОС ВО», «компетенции студента соответствуют требованиям Φ ГОС ВО», «компетенции студента не соответствуют требованиям Φ ГОС ВО».

К оценке уровня знаний и практических умений и навыков рекомендуется предъявлять следующие общие требования.

«Отлично»:

глубокие и твердые знания программного материала программы дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы.

«Хорошо»:

достаточно полные и твёрдые знания программного материала дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов.

«Удовлетворительно»:

знание основного программного материала дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов); понимание сущности обсуждаемых вопросов, правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, несущественные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

«Неудовлетворительно»:

отсутствие знаний значительной части программного материала дисциплины; неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

При трех вопросах в билете общая оценка выставляется следующим образом:

- «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;
- «хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;
- «удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;
- «неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

5 Типовые контрольные вопросы по дисциплине «Оптико-электронные приборы и системы»

- 1. Природа оптического излучения. Оптические спектры.
- 2. Энергетические и фотометрические единицы, используемые в оптике.
- 3. Взаимодействие излучения с поглощающими средами. Распространение оптического излучения в атмосфере.
 - 4. Некогерентные источники излучения. Газоразрядные лампы и светодиоды.
- 5. Когерентные источники излучения. Твердотельные, полупроводниковые и газовые лазеры.
 - 6. Оптические системы, применяемые в оптико-электронных приборах и устройствах.
- 7. Основные закономерности внешнего фотоэффекта. Квантовая эффективность внешнего фотоэффекта. Приемники излучения на основе внешнего фотоэффекта.
 - 8. Вакуумные фотоэлементы. Основные типы и характеристики.
 - 9. Фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Проблема регистрации одиночных фотонов.
 - 10. Спектральная чувствительность и быстродействие вакуумных фотоприемников.
- 11. Основные закономерности внутреннего фотоэффекта. Квантовая эффективность внутреннего фотоэффекта.
 - 12. Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта. Фоторезисторы.
 - 13. Фотогальванические приемники излучений.
- 14. Режимы работы фотогальванических приемников излучения. Фотогальванический и фотодиодный режимы работы.
- 15. Спектральная чувствительность и быстродействие фотоприемников на основе внутреннего фотоэффекта.

- 16. *P-і-п-*фотодиоды.
- 17. Фотоприемники с внутренним усилением.
- 18. Фотоприемники для регистрации инфракрасного излучения.
- 19. Координатно-чувствительные фотоприемники.
- 20. Элекронно-оптические преобразователи инфракрасного и рентгеновского излучений в видимое.
 - 21. Информационные свойства изображений.
 - 22. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) как многоэлементные фотоприемники.
- 23. Фотопроцессы в структурах типа «металл–диэлектрик–полупроводник» «металл–окисел–полупроводник» (МДП– и МОП–структурах).
- 24. Устройство фотоприемника на основе МОП–структур и методы организации переноса информационных зарядов.
 - 25. Параметры и характеристики приборов на основе ПЗС–структур.
 - 26. Спектральная чувствительность фотоприемников на основе МОП-структур.
 - 27. Линейные и матричные фотоприемники на основе МОП-структур.
 - 28. Координатно-чувствительные приемники инфракрасного излучения.
 - 29. Многоцветные фотоприемные матрицы.
- 30. Сравнительные характеристики твердотельных и электровакуумных приемников изображений.
 - 31. Фотоприемники на основе низкоразмерных структур
 - 32. «Лупа» времени.
 - 33. Электронно-оптический преобразователь со щелевой разверткой.
 - 34. Регистрация пико- и фемтосекундных импульсов ионизирующих излучений.
 - 35. Тепловидение.
- 36. Передающие и приемные устройства современных цифровых фотоаппаратов и видеокамер.
 - 37. Применение элекронно-оптических преобразователей в ядерной физике.
- 38. Применение элекронно-оптических преобразователей при изучении развития газового разряда высокого давления.
 - 39. Инфракрасная термография.
 - 40. Приборы ночного видения. Устройство, параметры, тенденции развития.
 - 41. Оптико-электронные системы в лазерной интерферометрии.
 - 42. Оптико-электронные системы для экологического мониторинга окружающей среды.
 - 43. Оптико-электронные системы контроля космического пространства.
 - 44. Оптико-электронные системы контроля поверхности Земли.
 - 45. Оптико-электронные системы в интерферометрических измерительных комплексах.

6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций у обучающихся, используются теоретичес-кие вопросы и практические задания, приведенные в методических указаниях к самостоятельным и практическим занятиям по дисциплине «Оптико—электронные приборы и системы» (п.п.4.4, 5.2).

Кроме того, на первом аудиторном занятии студентам подробно излагаются и в дальнейшем рекомендуются для постоянного применения специальные методические материалы, регламентирующие порядок проведения лабораторных занятий, оформления отчетов по самостоятельной работе, порядок и критерии оценки письменных и устных отчетов обучающихся по дисциплине (или ее части).

по самостоятельной работе:

- 1) титульный лист;
- 2) часть I «Аналитическая часть» анализ раздела индивидуального задания по дисциплине, формулировка актуальности темы, цели и задач разработки или исследования объекта и предмета разработки или исследования, оценка современного состояния изучаемой проблемы;
- 3) часть II « Основная часть» результаты выполнения основной части раздела индивидуального задания по изучаемой дисциплине (обзор научно—методических информационных источников современных научных статей и монографий по теме, выявление вопросов, требующих углубленного изучения; формирование и обоснование собственной точки зрения на рассматриваемые проблемы и возможные пути их разрешения; необходимые расчеты, моделирование и другие задания, предусмотренные темой самостоятельной работы. Материал не должен иметь только компилятивный характер, он должен обладать новизной, практической значимостью, отражать индивидуальную точку зрения автора на изучаемые проблемы и результаты проделанной работы.
- 4) часть III «Заключение» заключение и выводы по результатам выполненной работы;
 - 5) список использованных источников;
 - 6) приложения (при необходимости).

Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах лабораторных работ (после каждого занятия) и самостоятельной работы (на консультациях) оценивается по критериям шкалы оценок – «зачтено» – «не зачтено».

Оценки "зачтено" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, справляющийся с выполнением графика и содержательной части заданий, предусмотренных учебным планом и настоящей программой.

Оценка "не зачтено" выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий и графика научно–исследовательской работы, предусмотренных индивидуальным планом и программой.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ 20.08.25 18:57 (MSK)

Простая подпись